

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 10.03.10.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 16.09.11 Bulletin 11/37.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO-
MIQUE Etablissement public à caractère industriel et
commercial — FR.

⑦② Inventeur(s) : JACQUET FABRICE, BOLIS SEBAS-
TIEN et SAINT-PATRICE DAMIEN.

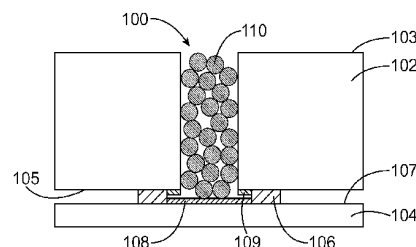
⑦③ Titulaire(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMI-
QUE Etablissement public à caractère industriel et com-
mercial.

⑦④ Mandataire(s) : BREVALEX.

⑤④ PROCEDE DE METALLISATION DE VIAS BORGNES.

⑤⑦ Procédé de métallisation d'au moins un via borgne
(100) formé dans au moins un substrat (102), comportant au
moins les étapes suivantes:

- a) disposer au moins une portion solide (110) de maté-
riau électriquement conducteur dans le via borgne,
- b) réaliser un traitement thermique de la portion solide
de matériau électriquement conducteur, la faisant fondre
dans le via borgne,
- c) réaliser un refroidissement du matériau électrique-
ment conducteur, le solidifiant dans le via borgne .



PROCEDE DE METALLISATION DE VIAS BORGNES**DESCRIPTION****DOMAINE TECHNIQUE**

5 L'invention concerne le domaine de la microélectronique et notamment la métallisation d'au moins un via borgne formé dans au moins un substrat. L'invention s'applique particulièrement pour réaliser une métallisation simultanée de plusieurs vias borgnes
10 formés dans au moins un substrat.

L'invention pourra être utilisée en microélectronique pour la réalisation d'interconnexions électriques et/ou de reprises de contacts électriques dans un substrat, ou wafer, microélectronique, c'est-à-
15 dire servant de support pour la réalisation d'un ou plusieurs dispositifs microélectroniques.

L'invention est particulièrement adaptée pour réaliser une ou plusieurs interconnexions électriques entre deux substrats par la métallisation
20 d'un ou plusieurs vias borgnes formés dans au moins un des deux substrats, ou encore pour réaliser une reprise de contacts électriques dans un dispositif imageur.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

Il est connu de réaliser des
25 interconnexions électriques ou des reprises de contacts électriques dans un substrat en formant des vias, c'est-à-dire des trous ou des cavités, dans ce substrat, puis en réalisant une métallisation de ces

via, c'est-à-dire en les remplissant avec un matériau électriquement conducteur tel que du métal.

Une telle métallisation de vias formés dans un substrat peut être obtenue en mettant en œuvre des
5 procédés classiques de dépôt sous vide, par exemple de type PVD (dépôt physique en phase vapeur), PECVD (dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma), électrolyse, etc. Ces procédés sont adaptés pour
10 métalliser des vias de faibles diamètres, par exemple inférieurs à environ 100 μm , et de faibles profondeurs. Le document "New Front to Back-side 3D Interconnects Based High Aspect Ratio Through Silicon Vias" par Mohamed Saadaoui et Al 10th EPTC, Singapore, décrit un
procédé dans lequel les vias sont métallisés par
15 une électrolyse réalisée de manière ascendante, c'est-à-dire de type « bottom-up ».

Toutefois, ces procédés deviennent inappropriés lorsque l'on souhaite métalliser des vias de plus grandes profondeurs, par exemple dans le cas de
20 vias traversant réalisés dans toute l'épaisseur d'un substrat de silicium dont l'épaisseur standard est égale à environ 720 μm , et cela même pour des vias comprenant des motifs de grandes dimensions, c'est-à-dire comprenant un diamètre supérieur ou égal à environ
25 200 μm , en raison des temps de mise en œuvre nécessaires extrêmement longs, et donc du coût de revient pour réaliser de telles métallisations.

Afin de réduire ce coût, il est également connu de réaliser une métallisation de vias par
30 sérigraphie : le matériau électriquement conducteur est disposé sur le substrat sous la forme d'une pâte puis,

par l'intermédiaire d'une racle, cette pâte est introduite dans les vias.

Cependant, une telle métallisation par sérigraphie pose des problèmes dans le cas de vias dits « borgnes », c'est-à-dire de vias non traversant qui débouchent au niveau d'une seule face du substrat et qui comportent une paroi de fond. Les défauts les plus fréquents alors rencontrés sont l'emprisonnement de bulles d'air dans les vias, sous le matériau électriquement conducteur, et/ou un remplissage partiel des vias empêchant de réaliser ultérieurement une reprise des contacts électriques formés par les vias du côté des parois de fond des vias. De plus, la sérigraphie n'est pas non plus adaptée pour métalliser des vias ayant un facteur de forme (rapport de la profondeur sur le diamètre du via) important, par exemple supérieur à 2.

Pour palier à ces problèmes, le document JP 2002/144523 A propose de réaliser une métallisation de vias par la mise en œuvre d'une sérigraphie sous vide. Toutefois, les inconvénients liés à la mise en œuvre d'une telle sérigraphie sous vide sont nombreux :

- les modifications devant être apportées au matériel de sérigraphie pour réaliser une telle sérigraphie sous vide sont très coûteuses,

- le temps nécessaire à la mise sous vide du substrat avant de procéder à la sérigraphie est important,

- le matériau de sérigraphie utilisé pour métalliser les vias doit être compatible avec une mise

sous vide, ce qui impose d'utiliser un composite polymère/métal comme matériau de métallisation,

- la qualité de l'interconnexion électrique obtenue par exemple entre le matériau de métallisation sérigraphié et des parois électriquement conductrices du via est aléatoire.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

Un but de la présente invention est de proposer un procédé de métallisation d'au moins un via borgne ne posant pas les problèmes des procédés de l'art antérieur, c'est-à-dire s'affranchissant des problèmes d'emprisonnement d'air dans le via, qui soit adapté quelques soient les dimensions du via aussi bien en termes de facteur de forme que de profondeur et de dimensions de section du via, qui soit peut coûteux et rapide, et pouvant être mis en œuvre à partir de n'importe quel matériau de métallisation.

Pour cela, la présente invention propose un procédé de métallisation d'au moins un via borgne formé dans au moins un substrat, comportant au moins les étapes suivantes :

- a) disposer au moins une portion solide de matériau électriquement conducteur dans le via borgne,
- b) réaliser un traitement thermique de la portion solide de matériau électriquement conducteur, la faisant fondre dans le via borgne,
- c) réaliser un refroidissement du matériau électriquement conducteur, le solidifiant dans le via borgne.

Ainsi, lors du traitement thermique du substrat faisant fondre le matériau électriquement conducteur, qui forme donc un matériau fusible, ce dernier s'écoule donc progressivement dans le via, permettant à l'air de s'échapper compte tenu du fait que la fonte du matériau électriquement conducteur est progressive et que des espaces libres entre l'intérieur du via et l'environnement extérieur forment des canaux par lesquels l'air peut s'échapper.

De plus, en faisant appel à une ou plusieurs portions solides de matériau électriquement conducteur de dimensions adaptées, c'est-à-dire dont les dimensions sont inférieures à celles du via, il est donc possible de réaliser une métallisation d'un via quelque soit son rapport de forme et ses dimensions.

Le procédé de métallisation selon l'invention s'applique à au moins un via borgne, c'est-à-dire un via formé dans au moins un substrat, qui d'un premier côté est débouchant au niveau d'une face du substrat, et d'un second côté, opposé au premier côté, comporte une paroi de fond. Cette paroi de fond peut être temporaire, c'est-à-dire servant à la métallisation du via selon le procédé de l'invention dans un premier temps, puis étant ensuite supprimée permettant d'accéder au via depuis deux côtés opposés.

On entend par substrat une structure homogène (c'est-à-dire comportant une seule couche) ou une structure hétérogène (c'est-à-dire comportant un ensemble de couches), et peut également désigner un empilement de substrats.

Avantageusement, lors de l'étape a), on peut disposer une pluralité de portions solides d'au moins un matériau électriquement conducteur dans le via, dont les dimensions (par exemple le diamètre lorsque les portions solides sont des microbilles) sont inférieures à celle du diamètre du via. Par exemple, pour un via dont la section a une dimension (par exemple le diamètre) égale à environ 30 μm , il est possible d'utiliser au moins une microbille de diamètre inférieur ou égal à environ 25 μm . Ainsi, les espaces entre les portions solides forment des canaux permettant à l'air de s'échapper lorsque l'on fait fondre ces portions solides de matériau électriquement conducteur.

Avantageusement, la portion solide de matériau électriquement conducteur peut être une microbille. Une telle microbille a notamment pour avantage d'être facilement déplaçable sur la surface du substrat au niveau de laquelle le via borgne est débouchant en la faisant rouler, afin de la disposer aisément dans le via.

Préalablement à l'étape a), la microbille peut être disposée sur une face du substrat au niveau de laquelle le via borgne est débouchant, puis poussée et/ou roulée dans le via borgne au cours de l'étape a).

Ainsi, par exemple, au cours de l'étape a), la microbille peut être disposée dans le via borgne par l'intermédiaire d'une racle déplacée relativement à ladite face du substrat et/ou en faisant rouler la microbille sur ladite face du substrat.

De manière alternative, préalablement à l'étape a), la portion solide de matériau électriquement conducteur peut être disposée sur une face du substrat au niveau de laquelle le via borgne est débouchant, et, au cours de l'étape a), la portion solide de matériau électriquement conducteur peut être disposée dans le via borgne par une mise en vibration du substrat.

Préalablement à la mise en œuvre de l'étape a), au moins une partie des parois du via borgne peuvent être recouvertes d'un matériau apte à empêcher le mouillage de ladite partie des parois du via borgne par le matériau électriquement conducteur fondu obtenu lors de la mise en œuvre de l'étape b), le matériau électriquement conducteur solidifié obtenu après la mise en œuvre de l'étape c) pouvant être non solidaire, ou isolé, de ladite partie des parois du via borgne non mouillante. L'angle de goutte formé entre le matériau électriquement conducteur fondu puis solidifié et le matériau recouvrant ladite partie des parois peut être sensiblement proche d'environ 180° , et au moins supérieur à environ 90°C . Ainsi, il est possible de former dans le via une métallisation qui n'est pas en contact avec une partie ou certaines des parois du via, par exemple les parois latérales du via, formant ainsi un « pilier » de matériau électriquement conducteur dans le via qui n'est pas en contact avec ces parois du via.

De manière alternative, préalablement à la mise en œuvre de l'étape a), au moins une partie des parois du via borgne peuvent être recouvertes d'un

matériau apte à rendre ladite partie des parois du via borgne mouillable par le matériau électriquement conducteur fondu obtenu lors de la mise en œuvre de l'étape b), le matériau électriquement conducteur solidifié obtenu après la mise en œuvre de l'étape c) 5 pouvant être en contact avec ladite partie des parois du via borgne mouillable.

Ainsi, il est possible soit de remplir complètement le via avec le matériau électriquement 10 conducteur, soit de réaliser une couche à base du matériau électriquement conducteur le long des parois rendues mouillables du via, et cela en fonction des dimensions et du nombre de portions solides disposées dans le via lors de l'étape a).

15 Le via borgne peut traverser le substrat, appelé premier substrat, tel que le via borgne soit débouchant au niveau de deux faces opposées du premier substrat, une paroi de fond du via borgne étant formée par au moins un second substrat solidarisé au premier 20 substrat. Ce second substrat peut être un élément solidarisé en permanence au premier substrat, par exemple lorsque les deux substrats font partie d'un dispositif microélectronique, ou bien être un élément solidarisé temporairement au premier substrat afin de 25 former une paroi de fond temporaire du via borgne, ce second substrat pouvant être ensuite séparé du premier substrat après la métallisation du via.

Au moins un contact électrique peut être disposé sensiblement au niveau d'une paroi de fond du 30 via borgne, et/ou sur au moins une face du substrat au niveau de laquelle le via borgne est débouchant et tout

ou partie en périphérie du via borgne, le matériau électriquement conducteur solidifié obtenu après la mise en œuvre de l'étape c) pouvant être relié électriquement audit contact électrique. Ainsi, la
5 métallisation du via peut former une connexion reliée électriquement à ce(s) contact(s).

La mise en œuvre des étapes a) à c) peut être répétée plusieurs fois, augmentant la quantité de matériau électriquement conducteur solidifié dans le
10 via borgne à chaque mise en œuvre ultérieure de l'étape c) par rapport à la quantité de matériau électriquement conducteur solidifié lors d'une précédente mise en œuvre de l'étape c).

Dans ce cas, lors d'une mise en œuvre ultérieure de l'étape a), les dimensions de la portion solide de matériau électriquement conducteur utilisée
15 peuvent être inférieures aux dimensions de la portion solide de matériau électriquement conducteur utilisée lors d'une précédente mise en œuvre de l'étape a).

La mise en œuvre des étapes a) à c) peut réaliser simultanément la métallisation de plusieurs
20 vias borgnes formés au moins dans le substrat.

Dans ce cas, préalablement à la mise en œuvre de l'étape a), un masque peut être disposé sur
25 une face du substrat au niveau de laquelle les vias borgnes sont débouchant, le masque pouvant comporter au moins une ouverture alignée avec au moins un des vias borgnes. Un tel masque permet donc de sélectionner les vias à métalliser et d'obturer d'autres vias également
30 formés dans le substrat ne devant pas être métallisés. De plus, un tel masque permet également de protéger les

zones du substrat sur lesquelles on souhaite éviter la formation de métallisations intempestives.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés à titre purement indicatif et nullement limitatif en faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- les figures 1A à 1F représentent les étapes d'un procédé de métallisation d'un via borgne, objet de la présente invention, selon un premier mode de réalisation,

- les figures 2A à 2D représentent les étapes d'un procédé de métallisation de vias borgnes, objet de la présente invention, selon un second mode de réalisation,

- la figure 3 représente un via métallisé par la mise en œuvre d'une procédé de métallisation, objet de la présente invention, selon une variante du premier mode de réalisation.

Des parties identiques, similaires ou équivalentes des différentes figures décrites ci-après portent les mêmes références numériques de façon à faciliter le passage d'une figure à l'autre.

Les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.

Les différentes possibilités (variantes et modes de réalisation) doivent être comprises comme

n'étant pas exclusives les unes des autres et peuvent se combiner entre elles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

On se réfère tout d'abord aux figures 1A à 1F qui représentent les étapes d'un procédé de métallisation d'un via borgne 100 selon un premier mode de réalisation.

Comme représenté sur la figure 1A, le via borgne 100 est réalisé dans une structure comportant un premier substrat 102 solidarisé à un second substrat 104 par une interface de scellement 106. Les premier et second substrats 102 et 104 sont par exemple à base de silicium et chacun d'épaisseur (dimension selon l'axe Z représenté sur la figure 1A) égale à environ 720 μm . Le via 100 a par exemple une section, dans le plan (X,Y) et au niveau du premier substrat 102, sensiblement en forme de disque et de diamètre par exemple égal à environ 100 μm .

Le via 100 traverse le premier substrat 102 et est donc débouchant à la fois au-niveau d'une face supérieure 103 du premier substrat 102 et d'une face inférieure 105 du premier substrat 102. Une paroi de fond du via borgne 100 est formée par une partie d'une face supérieure 107 du second substrat 104 qui se trouve en regard de l'espace vide formé par le via 100 dans le premier substrat 102. Un contact électrique 108, par exemple à base d'un matériau électriquement conducteur tel que du métal (par exemple de l'or), est disposé au niveau de cette paroi de fond du via 100. De plus, des contacts électriques 109 sont également

présents dans le via 100, au niveau de la face inférieure 105 du premier substrat 102. Bien que non représentés, des dispositifs microélectroniques (transistors, capteurs CMOS, etc.) sont réalisés sur le premier substrat 102 et/ou le second substrat 104 et sont reliés électriquement aux contacts électriques 108 et 109. Dans une variante, il est également possible que des contacts électriques soient également disposés au niveau de la face supérieure 103 du substrat 102, en périphérie du via 100.

Comme représenté sur la figure 1B, une pluralité de microbilles 110 à base d'un matériau électriquement conducteur sont disposées dans le via borgne 100. Pour cela, les microbilles 110 sont par exemple tout d'abord disposées sur la face supérieure 103 du premier substrat 102, puis amenées dans le via 100 par l'intermédiaire d'une racle, par exemple similaire à une racle utilisée pour mettre en œuvre une sérigraphie, qui est amène les microbilles 110 dans le via borgne 100. Sur l'exemple de la figure 1B, le via borgne 100 est rempli par les microbilles 110. Dans une variante, il est également possible de faire rouler les microbilles 110 sur la face supérieure 103 du substrat 102 sans utiliser de racle, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de microbilles 110 soient disposées dans le via borgne 100.

Le matériau électriquement conducteur des microbilles 110 est ici un alliage fusible, par exemple un alliage à base d'étain, d'argent et de cuivre. Le matériau électriquement conducteur utilisé pourra être choisi par exemple en fonction du matériau du substrat

102 et/ou du matériau des contacts électriques destinés à être en contact avec le matériau de métallisation (les contacts électriques 108 et 109 dans ce premier mode de réalisation), et par exemple à base de cuivre et/ou d'or et/ou de nickel. On prendra soin à choisir, pour les microbilles 110, un matériau dont la température de fusion est inférieure à celles des matériaux des autres éléments, notamment des contacts électriques. Les diamètres des microbilles 110 sont inférieurs à celui du via borgne 100. Sur l'exemple de la figure 1B, les microbilles 110 ont toutes un diamètre sensiblement similaire. Toutefois, il est possible de remplir le via borgne 100 avec des microbilles 110 de diamètres différents, ce qui peut permettre d'augmenter la compacité de remplissage du via borgne 100, c'est-à-dire de réduire l'espace vide inoccupé par les microbilles 110 dans le via borgne 100 lorsque celui-ci est rempli par les microbilles 110.

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques dimensionnelles de différents types de microbilles pouvant être utilisées dans le procédé de métallisation.

Type désignation	Diamètre maximum	Diamètre nominal	Gamme de diamètres
Type 2			75 - 45
Type 3			45 - 20
Type 4			38 - 20
Type 5	30 μm	25 μm	25 - 10
Type 6	20 μm	15 μm	15 - 5
Type 7	15 μm	11 μm	11 - 2
Type 8	11 μm	10 μm	8 - 2

La valeur indiquée dans la colonne « diamètre maximum » correspond au diamètre maximum que peut avoir une microbille du type en question. La valeur indiquée dans la colonne « Diamètre nominal » correspond au diamètre maximum qu'au plus 1 % des microbilles de ce type peuvent avoir. Enfin, la gamme de valeurs indiquée dans la colonne « Gamme de diamètres » correspond à la gamme des diamètres d'au moins 90 % des microbilles du type en question.

En réalisant les microbilles 110 à partir de nanoparticules d'alliage, il est possible de réaliser des microbilles de diamètre encore plus petit que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus. De plus, il n'y a pas de limite technologique concernant la taille maximale possible des microbilles 110.

On fait ensuite subir un traitement thermique à l'ensemble dans lequel est réalisé le via borgne 100, c'est-à-dire les substrats 102, 104, afin de faire fondre les microbilles 110. La température nécessaire pour faire fondre les microbilles dépend de la température de fusion du matériau des microbilles 110. Le tableau ci-dessous indique les températures liquidus d'alliages pouvant être utilisés pour réaliser les microbilles 110.

Alliage	Température Liquidus (°C)
34Sn / 46Bi / 20Pb	100
42Sn / 58Bi	138
43Sn / 43Pb / 14Bi	163
62Sn / 36Pb / 2Ag	179
63Sn / 37Pb	183
95,5Sn / 3,8Ag / 0,7Cu	217
96,5Sn / 3,5Ag	221
99,3Sn / 0,7Cu	227
80Au / 20Sn	280

En faisant fondre le matériau électriquement conducteur des microbilles 110, celui-ci s'écoule au fond du via borgne 100. Or, étant donné que des espaces vides sont présents entre les microbilles 110 lorsque celles-ci sont disposées dans le via borgne 100, l'air se trouvant sous les microbilles 110 peut donc s'échapper par ces espaces vides, ce qui permet de métalliser le via borgne 100 sans former de bulles d'air sous la métallisation. Comme représenté sur la figure 1C, le matériau fondu des microbilles 110 est ensuite refroidi, formant une portion 112 de matériau électriquement conducteur solidifié qui correspond à une partie de la métallisation du via borgne 100. Cette portion 112 est en contact avec les contacts électriques 108 et 109. Un espace vide 111 est présent dans le via borgne 100, au-dessus de la portion 112 de matériau électriquement conducteur solidifié, entre la première partie 112 de la métallisation et l'ouverture du via borgne 100 se trouvant au niveau de la face

supérieure 103 du premier substrat 102. Cet espace vide 111 correspond sensiblement aux espaces vides présents entre les microbilles 110 avant que celles-ci ne soient fondues.

5 Comme représenté sur la figure 1D, l'opération est ensuite répétée en remplissant l'espace vide 111 par des microbilles 110 par exemple similaires à celles utilisées lors du précédent remplissage du via borgne 100.

10 Un nouveau traitement thermique est alors mis en œuvre pour faire fondre ces microbilles 110. Le matériau fondu obtenu se mélange alors avec le matériau de la portion 112 de métallisation qui fond également étant donné qu'il subit le même traitement thermique
15 que les microbilles 110.

 Préalablement à la mise en œuvre de ce nouveau traitement thermique, il est possible de traiter au préalable la portion 112 de métallisation par une étape de désoxydation de sa surface lors de sa
20 refusion. Une telle étape de désoxydation peut être obtenue par un traitement à base d'acide formique.

 Après refroidissement, on obtient une portion 114 de matériau électriquement conducteur solidifié occupant dans le via borgne 100 un volume
25 plus important que la précédente portion 112 de matériau de métallisation solidifié précédemment réalisée (figure 1E).

 Ces opérations de remplissage de l'espace restant du via borgne 100 par des microbilles 110, de
30 traitement thermique faisant fondre les microbilles 110, puis de refroidissement du matériau fondu sont

répétées jusqu'à ce que le via borgne 100 soit
entièrement rempli de matériau électriquement
conducteur, formant une métallisation 116 telle que
représentée sur la figure 1F. La métallisation 116
5 ainsi réalisée forme donc à la fois une reprise de
contact accessible depuis la face supérieure 103 du
premier substrat 102 et qui est reliée électriquement
aux contacts 108 et 109, ainsi qu'une interconnexion
électrique entre les contacts 108 et 109.

10 La mise en œuvre de ce procédé permet de
remplir totalement le via borgne 100 par un matériau de
métallisation, et cela sans que des bulles d'air soient
emprisonnées dans ou sous le matériau électriquement
conducteur de la métallisation.

15 Dans l'exemple de procédé précédemment
décrit, les microbilles 110 utilisées au cours des
différentes étapes du procédé ont toutes un diamètre
sensiblement similaire. Dans une variante, il est possible
d'utiliser au cours du procédé des microbilles de
20 tailles de plus en plus petites à mesure que la partie
de métallisation obtenue après refroidissement se
rapproche de la face supérieure 103 du second substrat
102. Ainsi, dans les étapes précédemment décrites, les
microbilles disposées sur la portion 112 (celles
25 représentées sur la figure 1D) pourraient avoir un
diamètre inférieur à celui des microbilles
initialement disposées dans le via borgne (celles
représentées sur la figure 1A).

Dans ce premier mode de réalisation, le
30 second substrat 104 est solidarisé au premier substrat
102 de manière permanente par l'intermédiaire de

l'interface de scellement 106. Dans une variante de réalisation, il est possible que le second substrat 104 ne soit solidarisé que temporairement au premier substrat 102, le temps que les vias soient métallisés.

5 Ce second substrat serait donc utilisé pour former des parois de fond temporaires des vias 100.

On se réfère à la figure 3 qui représente un via borgne 300 métallisé selon une variante du procédé précédemment décrit en liaison avec les figures
10 1A à 1F.

De manière analogue au via 100 décrit en liaison avec les figures 1A à 1F, le via borgne 300 est formé à travers le premier substrat 102, le second substrat 104 étant relié au premier substrat 102 par
15 l'intermédiaire de l'interface de scellement 106. Un contact électrique 108 est disposé au fond du via borgne 300.

Dans cette variante, des parois latérales 113 du via borgne 300 sont préalablement traitées afin
20 de les rendre non-mouillantes vis-à-vis du matériau des microbilles 110. Un tel traitement peut consister à réaliser un dépôt de matériau fluoré, par exemple de type C_4F_8 , par PECVD contre les parois latérales 113 du via borgne 300. Dans ce cas, lors de la fonte et du
25 refroidissement du matériau de métallisation, celui-ci s'agglomère sans mouiller les parois latérales 113 du via borgne 300. Le matériau électriquement conducteur solidifié 115 forme donc dans le via 300 un « pilier » qui n'est pas en contact avec les parois latérales 113
30 du via borgne 300.

Ainsi, l'espace entre les parois 113 du via borgne 300 et la portion de matériau électriquement conducteur solidifié 115 permet d'isoler latéralement le contact électrique, formé par le contact 108 relié à la portion conductrice 115, du substrat 102, sans nécessiter d'isolation électrique préalable. L'espace libre entre les parois 113 et la portion de matériau électriquement conducteur solidifié 115 peut être laissé tel quel ou rempli par exemple à l'aide d'un polymère isolant, par exemple du benzocyclobutène, du polyimide, etc.

On se réfère maintenant aux figures 2A à 2D qui représentent les étapes d'un procédé de métallisation de vias borgnes 200 selon un second mode de réalisation.

Comme représenté sur la figure 2A, les vias borgnes 200 sont réalisés dans un substrat 202, par exemple de nature et de dimensions similaires à celles du premier substrat 102 précédemment décrit. Toutefois, contrairement au via 100, les vias 200 ne traversent pas le substrat 202 et comportent chacun une seule ouverture au niveau d'une face supérieure 203 du substrat 202. Des contacts électriques 204 sont également réalisés sur la face supérieure 203 du substrat 202, en périphérie des ouvertures des vias 200. Un autre via borgne 201, qu'on ne souhaite pas métalliser en même temps que les vias borgnes 200, est également réalisé dans le substrat 202.

Chacun des vias borgnes 200 comporte des parois latérales 206 ainsi qu'une paroi de fond 208 formés dans le substrat 202. Dans ce second mode de

réalisation, les parois latérales 206 et les parois de fond 208 des vias 200 sont traitées de manière à les rendre mouillantes vis-à-vis du matériau électriquement conducteur qui sera utilisé par la suite pour
5 métalliser les vias borgnes 200. Ce traitement peut par exemple consister en un dépôt d'un matériau adapté, par exemple un alliage de nickel et d'or, sur les parois latérales 206 et les parois de fond 208 des vias borgnes 200.

10 Etant donné que l'on ne souhaite pas métalliser le via borgne 201, on dispose un masque 209 contre la face supérieure 203 du substrat 202. Ce masque 209 comporte des ouvertures 211 qui sont alignées sensiblement avec les vias borgnes 200 que
15 l'on souhaite métalliser. Par contre, l'ouverture du via borgne 201 que l'on ne souhaite pas métalliser est bouchée par le masque 209. Le masque 209 peut par exemple comporter une feuille d'acier inox usinée par laser et plaquée mécaniquement sur le substrat 202, ou
20 comporter un substrat, par exemple à base de silicium, préalablement gravé par laser ou par gravure profonde et plaqué mécaniquement sur le substrat 102.

Des portions solides 210 d'un matériau électriquement conducteur, par exemple de même nature
25 que celui des microbilles 110 précédemment décrites, sont ensuite éparpillées sur le masque 209. Les portions solides 210 ne sont pas des microbilles et forment des granules de formes aléatoires. On met ensuite en vibration le substrat 202 afin que des
30 quantités souhaitées de portions solides 210 tombent dans les vias borgnes 200 à métalliser. Le surplus de

portions solides 210 encore présent sur le substrat 200 est ensuite retiré, par exemple en réalisant un soufflage doux au niveau du masque 209 (figure 2B). Le masque 209 est ensuite retiré.

5 De manière analogue au procédé précédemment décrit en liaison avec les figures 1A à 1F, on réalise ensuite un traitement thermique faisant fondre les portions solides 210 de matériau électriquement conducteur. En raison du traitement précédemment
10 réalisé pour rendre les parois latérales 206 et les parois de fond 208 mouillantes vis-à-vis du matériau des portions solides 210, le matériau fondu des portions solides 210 ne s'accumule pas au fond des vias 200 mais vient mouiller les parois latérales 206 et les
15 parois de fond 208 des vias borgnes 200. En refroidissant, les vias 200 se retrouvent donc métallisés au niveau de leurs parois latérales 206 et de leur paroi de fond 208 recouvertes par une couche 212 de métallisation à base de matériau électriquement
20 conducteur (figure 2C). De plus, étant donné que les contacts électriques 204 sont disposés en périphérie des ouvertures des vias 200 et que les couches 212 électriquement conductrices remontent jusqu'au niveau des ouvertures des vias 200 au niveau de la face
25 supérieure 203 du substrat 202, des contacts électriques sont créés entre les couches de métallisation 212 et les contacts électriques 204 au niveau de chacun des vias 200.

Le procédé est ensuite achevé en réalisant
30 un amincissement du substrat 202 au niveau d'une face arrière 205 du substrat 202, par exemple en mettant en

œuvre une planarisation mécano-chimique avec arrêt sur la couche de métallisation 212. Ainsi, les contacts électriques 204 sont électriquement accessibles depuis une face arrière 207 du substrat 202 aminci par
5 l'intermédiaire des couches de métallisation 212.

Dans une variante, et de manière analogue au premier mode de réalisation, il est possible de ne pas réaliser un traitement préalable des parois latérales 206 et des parois de fond 208 des vias 200
10 pour rendre ces parois mouillantes vis-à-vis du matériau de métallisation utilisé. Dans ce cas, les métallisations des vias 200 obtenues seront analogues à celles réalisées pour les vias 100, c'est-à-dire formées par des portions de matériau électriquement
15 conducteur remplissant totalement ou partiellement l'espace dans les vias.

Dans un autre mode de réalisation, la métallisation des vias peut consister à réaliser tout d'abord un remplissage partiel des vias par un matériau
20 électriquement conducteur tel que représenté sur la figure 1C, puis de poursuivre la métallisation des vias en formant une couche électriquement conductrice le long des portions des parois latérales des vias se trouvant au-dessus des portions de matériau
25 électriquement conducteur précédemment solidifié dans les vias.

Les procédés de métallisation précédemment décrits s'appliquent particulièrement pour métalliser des vias borgnes formés dans un dispositif imageur, les
30 vias pouvant s'étendre depuis la partie optique supérieure de l'imageur jusqu'à la partie électronique

inférieure. Ainsi, il est possible de reprendre les contacts électriques de la partie électronique depuis la partie optique de l'imageur.

Bien que les vias 100, 200 et 300
5 précédemment décrits aient tous une section en forme de disque, le procédé de métallisation précédemment décrit peut s'appliquer à des vias de n'importe quelle forme et de toutes dimensions à partir du moment qu'il est possible d'introduire au moins une portion solide,
10 également de n'importe quelle forme, de matériau électriquement conducteur dans le via borgne.

REVENDICATIONS

1. Procédé de métallisation d'au moins un
via borgne (100, 200, 300) formé dans au moins un
5 substrat (102, 202), comportant au moins les étapes
suivantes :

- a) disposer au moins une portion solide
(110, 210) de matériau électriquement conducteur dans
le via borgne (100, 200, 300),
- 10 b) réaliser un traitement thermique de la
portion solide (110, 210) de matériau électriquement
conducteur, la faisant fondre dans le via borgne (100,
200, 300),
- c) réaliser un refroidissement du matériau
15 électriquement conducteur (112, 114, 115, 116, 212), le
solidifiant dans le via borgne (100, 200, 300).

2. Procédé selon la revendication 1, dans
lequel la portion solide de matériau électriquement
20 conducteur est une microbille (110).

3. Procédé selon la revendication 2, dans
lequel, préalablement à l'étape a), la microbille (110)
est disposée sur une face (103) du substrat (102) au
25 niveau de laquelle le via borgne (100) est débouchant,
puis poussée et/ou roulée dans le via borgne (100) au
cours de l'étape a).

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
30 dans lequel, préalablement à l'étape a), la portion
solide (210) de matériau électriquement conducteur est

disposée sur une face (203) du substrat (202) au niveau de laquelle le via borgne (200) est débouchant, et dans lequel, au cours de l'étape a), la portion solide (210) de matériau électriquement conducteur est disposée dans
5 le via borgne (200) par une mise en vibration du substrat (202).

5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, préalablement à la mise en œuvre de l'étape a), au moins une partie des parois (113) du via borgne (300) sont recouvertes d'un matériau apte à empêcher le mouillage de ladite partie des parois (113) du via borgne (300) par le matériau électriquement conducteur fondu obtenu lors de la mise
15 en œuvre de l'étape b), le matériau électriquement conducteur solidifié (115) obtenu après la mise en œuvre de l'étape c) étant non solidaire de ladite partie des parois (113) du via borgne (300) non mouillante.

20

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel, préalablement à la mise en œuvre de l'étape a), au moins une partie des parois (206, 208) du via borgne (200) sont recouvertes d'un matériau apte
25 à rendre ladite partie des parois (206, 208) du via borgne (200) mouillable par le matériau électriquement conducteur fondu obtenu lors de la mise en œuvre de l'étape b), le matériau électriquement conducteur solidifié (212) obtenu après la mise en œuvre de
30 l'étape c) étant en contact avec ladite partie des parois (206, 208) du via borgne (200) mouillable.

7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le via borgne (100) traverse le substrat (102), appelé premier substrat, tel que le via borgne (100) soit débouchant au niveau de deux
5 faces (103, 105) opposées du premier substrat (102), une paroi de fond du via borgne (100) étant formée par au moins un second substrat (104) solidarisé au premier substrat (102).

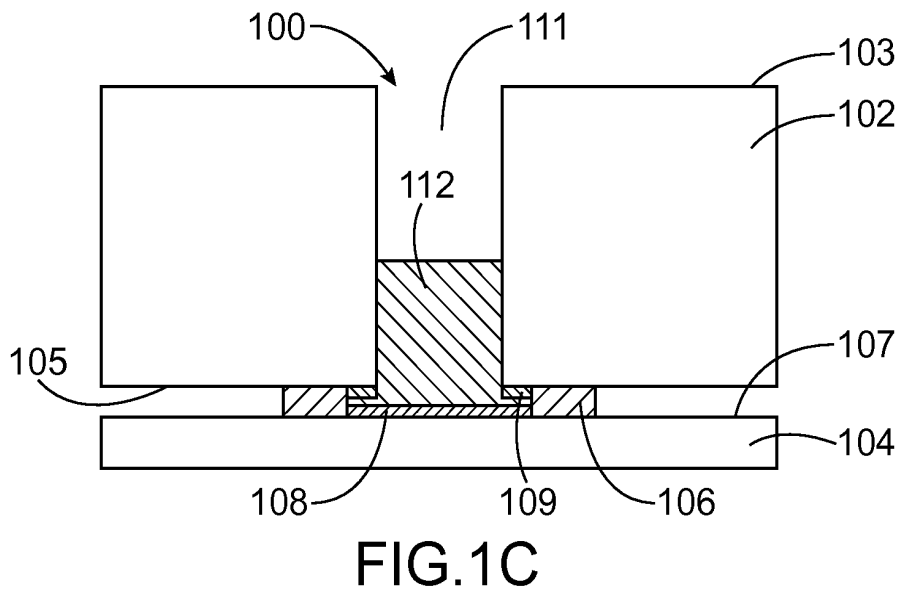
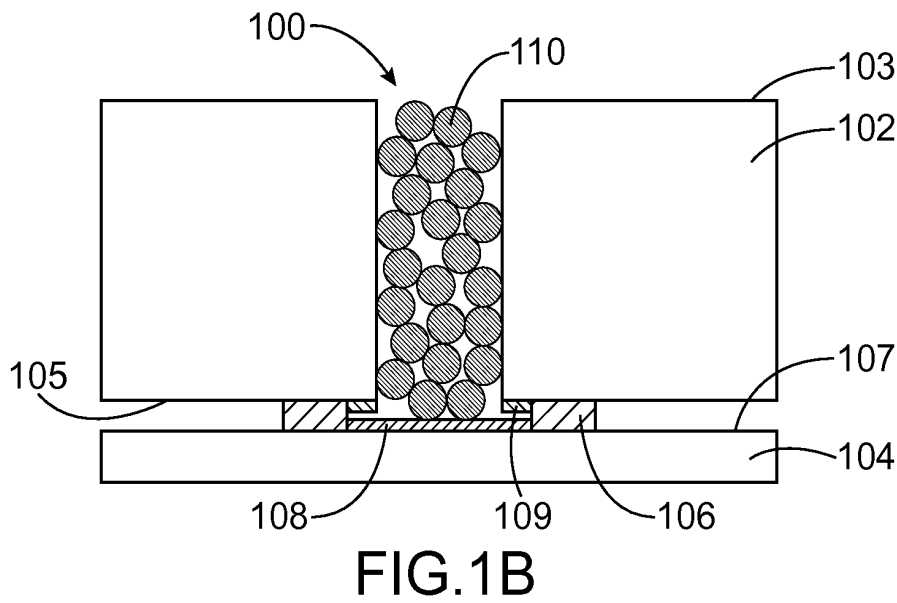
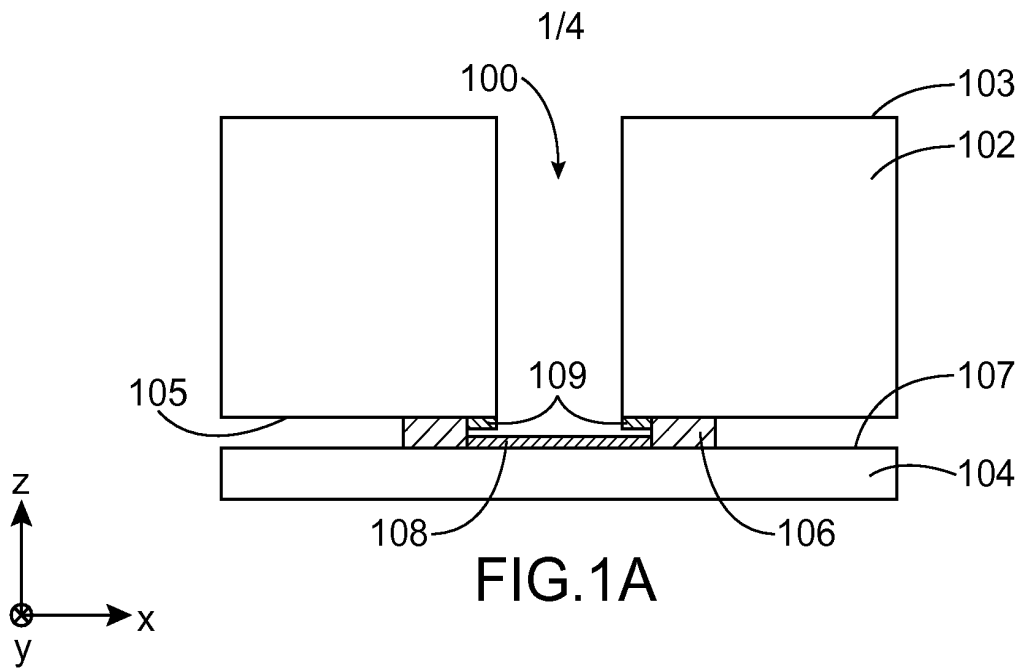
10 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel au moins un contact électrique (108, 109, 204) est disposé sensiblement au niveau d'une paroi de fond du via borgne (100), et/ou sur au moins une face (103, 105, 203) du substrat (102, 202)
15 au niveau de laquelle le via borgne (100, 200) est débouchant et tout ou partie en périphérie du via borgne (100, 200), le matériau électriquement conducteur solidifié (112, 114, 116, 212) obtenu après la mise en œuvre de l'étape c) étant relié
20 électriquement audit contact électrique (108, 109, 204).

9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la mise en œuvre des étapes a)
25 à c) est répétée plusieurs fois, augmentant la quantité de matériau électriquement conducteur solidifié (114, 116) dans le via borgne (100) à chaque mise en œuvre ultérieure de l'étape c) par rapport à la quantité de matériau électriquement conducteur solidifié (112, 114)
30 lors d'une précédente mise en œuvre de l'étape c).

10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel, lors d'une mise en œuvre ultérieure de l'étape a), les dimensions de la portion solide (110) de matériau électriquement conducteur utilisée sont inférieures aux dimensions de la portion solide (110) de matériau électriquement conducteur utilisée lors d'une précédente mise en œuvre de l'étape a).

11. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la mise en œuvre des étapes a) à c) réalise simultanément la métallisation de plusieurs vias borgnes (200) formés au moins dans le substrat (202).

12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel, préalablement à la mise en œuvre de l'étape a), un masque (209) est disposé sur une face (203) du substrat (202) au niveau de laquelle les vias borgnes (200) sont débouchant, le masque (209) comportant au moins une ouverture (211) alignée avec au moins un des vias borgnes (200).



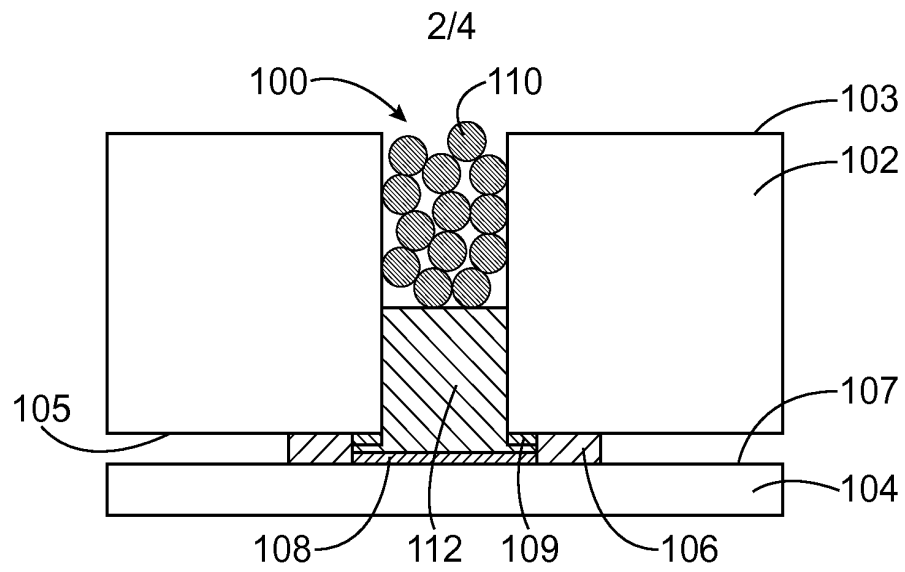


FIG. 1D

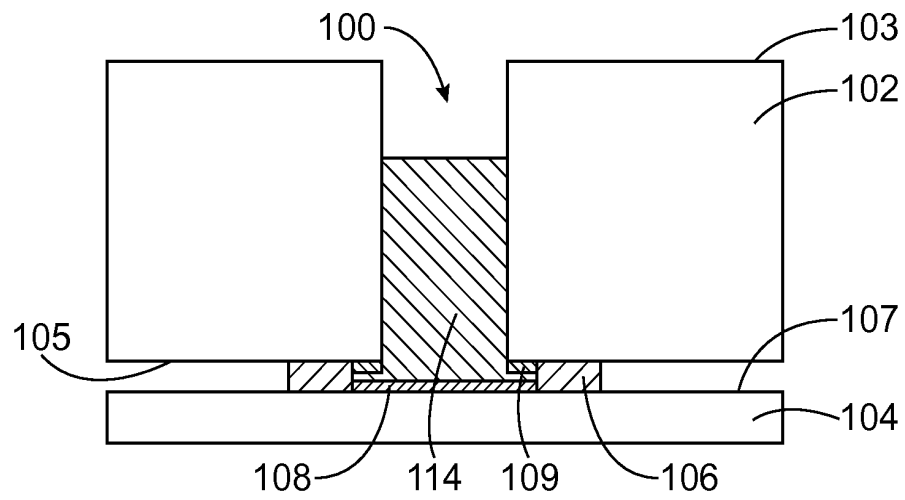


FIG. 1E

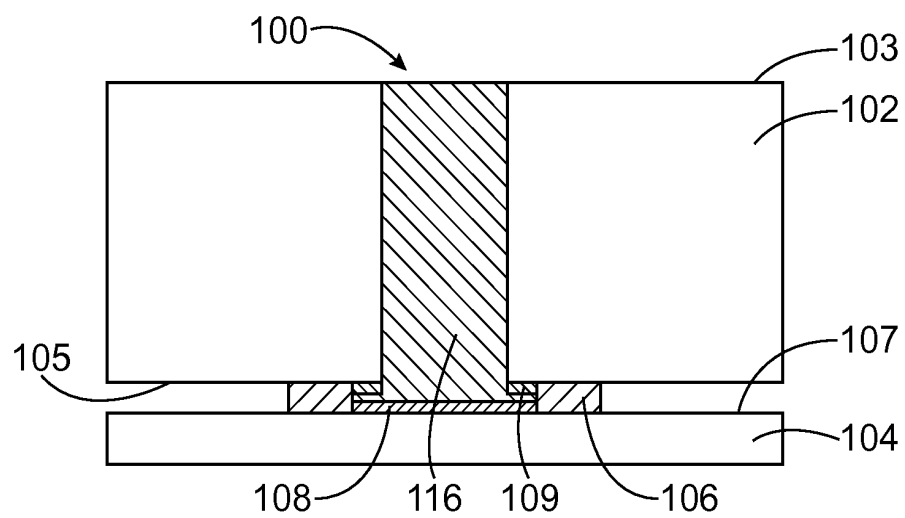


FIG. 1F

3/4

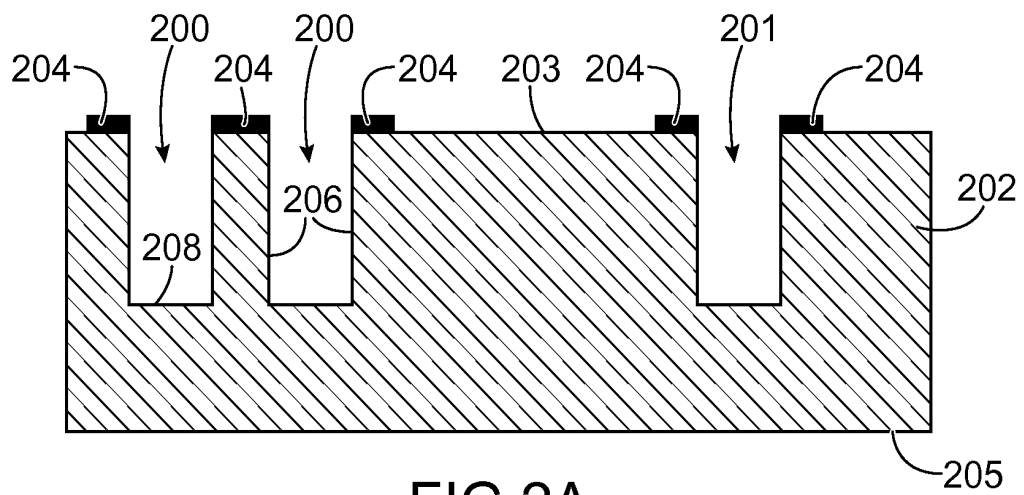


FIG. 2A

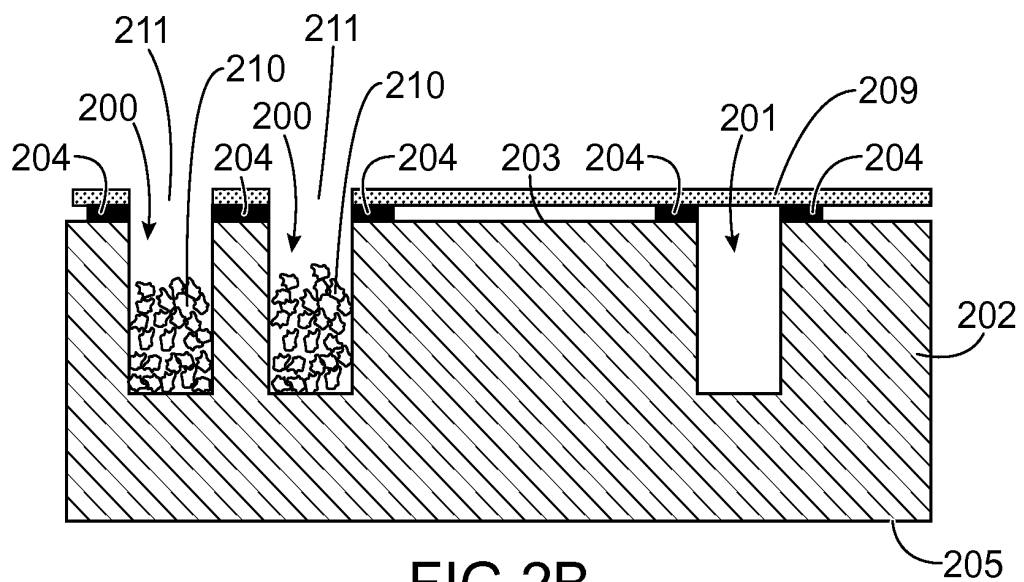


FIG. 2B

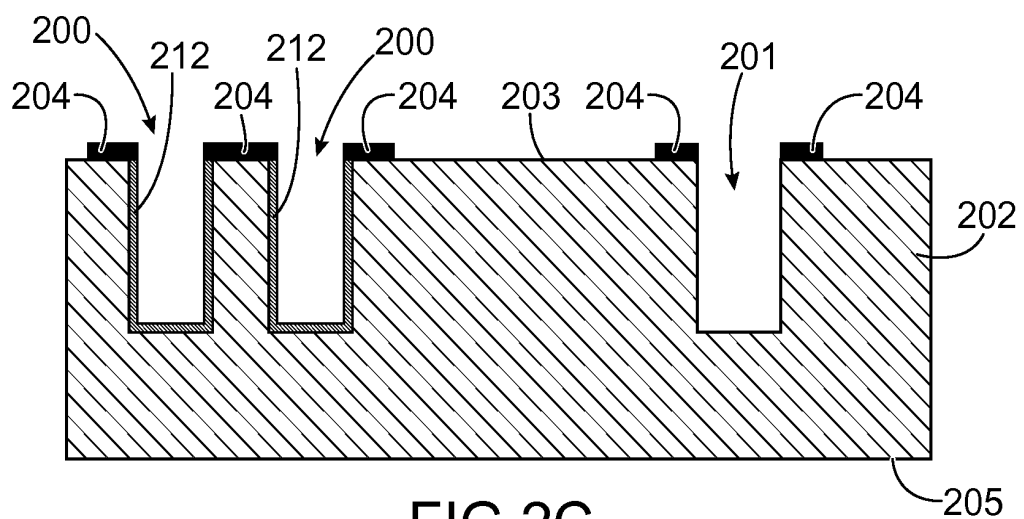


FIG. 2C

4/4

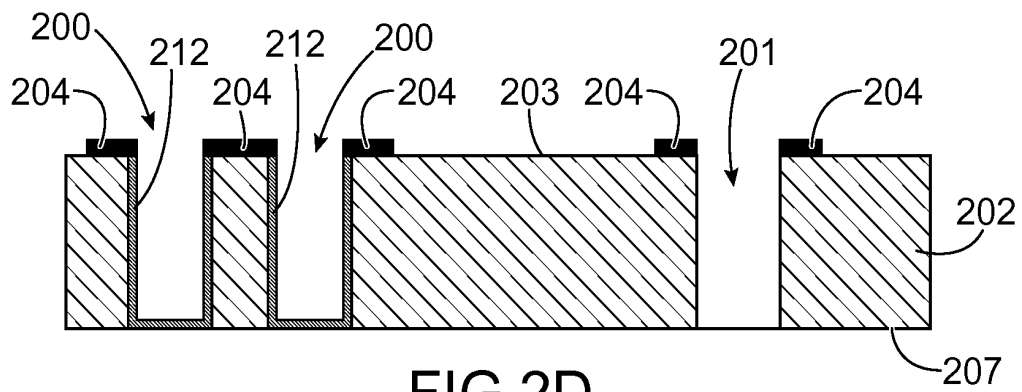


FIG. 2D

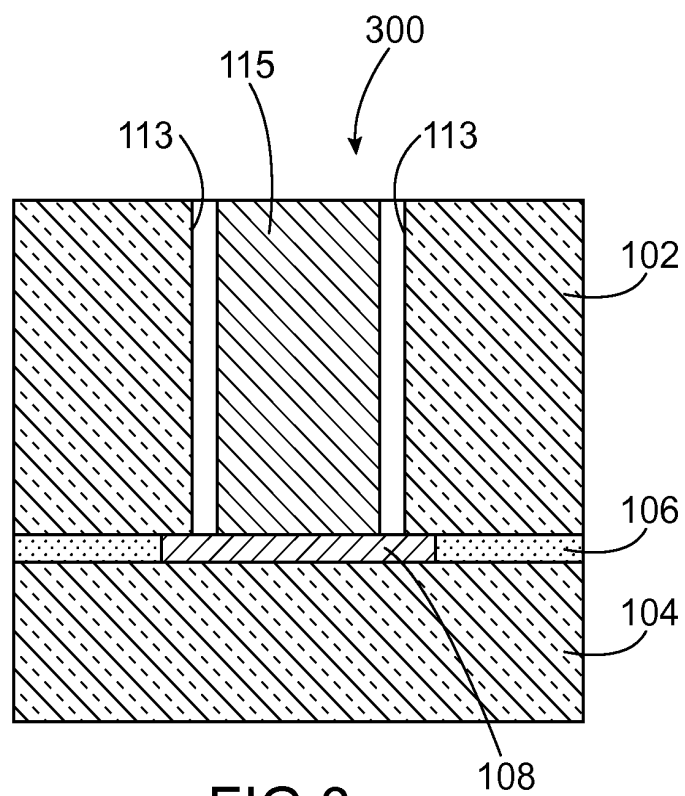


FIG. 3



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 733984
FR 1051726

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	JP 2003 092467 A (TATSUTA DENSEN KK) 28 mars 2003 (2003-03-28)	1-4,6-12	H05K3/40
Y	* le document en entier *	5	
X	US 2006/177568 A1 (HOUGHAM GARETH [US] ET AL HOUGHAM GARETH [US] ET AL) 10 août 2006 (2006-08-10) * alinéa [0008] * * alinéa [0055]; figure 7 *	1-4	
Y	EP 1 650 797 A2 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) 26 avril 2006 (2006-04-26) * alinéa [0044] - alinéa [0046]; figure 2 *	5	
X	US 2008/242079 A1 (XU DINGYING [US] ET AL) 2 octobre 2008 (2008-10-02) * le document en entier *	1-4,6, 8-12	
E	US 2010/154211 A1 (UYAMA MASAYA [JP]) 24 juin 2010 (2010-06-24) * le document en entier *	1-5,7-9	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) H05K H01L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
18 janvier 2011		Annibal, Stewart	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1051726 FA 733984**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **18-01-2011**.

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 2003092467 A	28-03-2003	AUCUN	
US 2006177568 A1	10-08-2006	US 2009032962 A1	05-02-2009
EP 1650797 A2	26-04-2006	JP 2006121080 A	11-05-2006
		KR 20060034850 A	26-04-2006
		US 2006083904 A1	20-04-2006
US 2008242079 A1	02-10-2008	AUCUN	
US 2010154211 A1	24-06-2010	JP 2010147308 A	01-07-2010